

UDC  
内 部

# GJB

## 中华人民共和国国家军用标准

GJB 4.4—83

国防科学技术委员会 国防科学技术委员会

### 低温贮存试验

# 目 录

|   |                  |    |
|---|------------------|----|
| 1 | 试验目的             | 10 |
| 2 | 试验等级             | 10 |
| 3 | 试验条件             | 10 |
| 4 | 试验程序             | 10 |
| 5 | 合格要求             | 11 |
| 6 | 有关标准引用本标准时应规定的细则 | 11 |

---

---

## 舰船电子设备环境试验低温贮存试验

本标准规定了舰船电子设备的低温贮存试验。它是制订舰船电子设备\*总技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。

GJB4.1—83《舰船电子设备环境试验 总则》的规定适用于本标准

### 1 试验目的

规定舰船电子设备在低温环境条件下贮存试验的目的

### 2 试验等级

试验结束后，对试验样品表面凝结的冰霜及融化的水珠，允许短时间内用试验室温度进行吹风除去，然后在正常大气条件下进行恢复，使之达到温度稳定。

#### 4.5 最后检测

按有关标准规定对试验样品进行外观检查、电性能和机械性能检测。

### 5 合格要求

由有关标准规定

### 6 有关标准引用本标准时应规定的细则

- a. 予处理；
- b. 初始检测的项目和要求；
- c. 试验期间试验样品的状态；
- d. 试验温度和时间；
- e. 恢复；
- f. 最后检测的项目和要求。

#### 附加说明：

本标准由四机部、六机部、海军联合提出。

本标准主要起草人 薛振夷。